

III Jornada sobre los Sellos Internacionales de Calidad (SIC) y su desarrollo en España y Latinoamérica

Instituto de Ingeniería de España
Calle General Arrando, 38
28010 Madrid

PROGRAMA 19 de junio 2019

9:00-9:30 **Registro de asistentes**

9:30-9:45 **Bienvenida**

- Sr. D. José Arnáez, Director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
- Sr. D. Carlos del Álamo, Presidente del Instituto de Ingeniería de España (IIE)

9:45-10:45 **Las repercusiones de los Sellos para las profesiones de ingeniero, informático y químico**

- Sr. D. José Luis Tejera, Representante del Instituto de Ingeniería de España (IIE)
- Sr. D. Juan Pablo Peñarrubia, Presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática (CCII).
- Sr. D. Marcos J. Mata, Presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería Técnica Informática (CONCITI).
- Sr. D. Antonio Echavarren, Presidente de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ)

Modera: Sr. D. Guillermo Calleja, Representante de ANECA en ENAEE

10:45-11:30 **Pausa – Café**

11:30-12:00 **Estado del arte del Programa de Sellos Internacionales de Calidad**

- Sr. D. Miguel Ángel Sastre, Director de la División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones de ANECA.

12:00-12:30 **El primer sexenio de acreditación internacional en ANECA en colaboración con instituciones nacionales profesionales**

- Sra. Dña. Anabel Bonilla Calero, Gestora del Programa de Sellos Internacionales de Calidad.

12:30-13:15 **Entrega de certificados a los títulos que han obtenido el Sello**

13:15-13:30 **Clausura del acto**

- Sr. D. José Manuel Pingarrón, Secretario General de Universidades. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades